PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2001-075108

(43)Date of publication of application: 23.03.2001

(51)Int.CL GOZE 1/1339 GD2F 1/13 1/1335 9/00

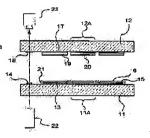
(21)Application number: 11-252202 (71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(72)Inventor: MAKINO NAOKI (22)Date of filing: 06.09.1999

(54) LIQUID CRYSTAL DEVICE AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a structure of liquid crystal device capable of stably detecting an alignment mark without being drastically influenced by the detection condition and a method for manufacturing the same, and to realize a manufacturing technique carrying out picture recognition with high precision. SOLUTION: On the surface of the mother substrate 11 a reflection electrodes group 13 containing a number of stripe-shaped reflection electrodes is formed. Also, an alignment mark 14 is formed on the surface of the outer periphery of the mother substrate 11 simultaneously with the reflection electrodes group 13 by using the same material. On the other hand a color filter 17 is formed on the surface of the mother substrate 12. An alignment mark 18 is formed on the outer periphery of the mother substrate 12 with at least a kind of coloring layer out of plural kinds of coloring layers constituting the color filter 17.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 11 08 2003

[Date of sending the examiner's decision of

rejection [Kind of final disposal of application other than withdrawal

the examiner's decision of rejection or application converted registration

26.06.2006 [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

UF,4001 0/3100,A [ULAINS]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] Liquid crystal equipment characterized by having the alignment mark which is liquid crystal equipment which comes to enclose two translucency substrates liquid crystal between lamination and this translucency substrate, and consists of a protection-from-light layer of this quality of the material while having a light-shielding film on said one translucency substrate.

[Claim 2] Liquid crystal equipment characterized by having the alignment mark which consists of a part of [at least] the coloring layers and these quality of the materials of this color filter in claim 1 while having a color filter on said translucency substrate of another side.

[Claim 3] It is liquid crystal equipment characterized by said light-shielding film being a reflector in claim 1 or claim 2.

[Claim 4] The manufacture approach of the liquid crystal equipment which is the manufacture approach of the liquid crystal equipment which comes to enclose two substrates liquid crystal between lamination and this translucency substrate, forms an alignment mark with this quality of the material on said one translucency substrate, carries out alignment using said alignment mark, and is characterized by to perform lamination of said translucency substrates at the same time it forms a light-shelding film on said one translucency substrate.

[Claim 5] It is the manufacture approach of the liquid crystal equipment which comes to enclose two translucency substrates liquid crystal between lamination and this translucency substrate. An alignment mark is formed with this quality of the material on said one translucency substrate at the same time it forms a light-fielding film on said one translucency substrate. An alignment mark is formed on said translucency substrate of another side with a part of [at least] the coloring layers and these quality of the materials of said color filter at the same time it forms a color filter on said translucency substrate of another side. The manufacture approach of the liquid crystal equipment which carries out alignment using the alignment mark on said one translucency substrate, and the alignment mark on said substrate of another side, and is characterized by performing lamination of said translucency substrates. Claim 6] The manufacture approach of the liquid crystal equipment characterized by forming said color filter first on

[Claim 6] The manufacture approach of the liquid crystal equipment characterized by forming said color filter first of the front face of said translucency substrate of another side in claim 5.

[Claim 7] The manufacture approach of the liquid crystal equipment which is the manufacture approach of the liquid crystal equipment which comes to enclose two translucency substrates liquid crystal between lamination and this translucency substrate, and is characterized by to form an alignment mark with this quality of the material on said one translucency substrate, to carry out alignment of other surface structures, and to form them on said one translucency substrate using said alignment mark at the same time it forms a light-shielding film on said one translucency substrate.

[Claim 8] It is the manufacture approach of the liquid crystal equipment characterized by said light-shielding film being a reflector in any 1 term from claim 4 to claim 7.

[Claim 9] The manufacture approach of the liquid crystal equipment characterized by performing alignment on the occasion of the lamination of said translucency substrates in any 1 term from claim 4 to claim 8 based on the transmitted light which passed said two translucency substrates containing a part for Mitsunari modulated by said alignment mark.

[Claim 10] The manufacture approach of the liquid crystal equipment characterized by forming said light-shielding film first on the front face of one of said translucency substrate in any 1 term from claim 4 to claim 9.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

Field of the Invention] This invention relates to liquid crystal equipment, and relates to the suitable manufacturing technology for the high-reflective-liquid-crystal equipment which equipped at least one side with the reflective film between two substrates whose liquid crystal layers are pinched especially.

[0002]

Description of the Prior Art] Generally as the manufacture approach of liquid crystal equipment, the electrode which consists of transparence conductors, such as ITO, is formed on the front face of two transparent substrates which consists of glass etc., and he pours in liquid crystal for these substrates lamination and between them through a sealant, and is trying to constitute a liquid crystal cell by closing. After setting two or more liquid crystal enclosure fields for constituting a liquid crystal cell as one mother substrate at this time and forming the above-mentioned electrode etc. on the front face of a mother substrate, the substrate according to individual which has a single liquid crystal enclosure field the case where mother substrates are stuck, and for constituting a liquid crystal cell may be stuck.

[0003] In the production process of such liquid crystal equipment, the alignment mark for positioning two substrates mutually is formed on a substrate front face. In case these alignment marks form the above-mentioned electrode, they are formed in coincidence with a transparence conductor at a predetermined configuration. An alignment mark is usually formed so that it may become various configurations, such as circular, a ring form, and a rectangle, on the outside of a liquid crystal enclosure field.

[0004] When positioning two substrates using the above-mentioned alignment mark, where a substrate is piled up, light is applied from one substrate side, and the reflected light which the light is reflected on each substrate and produced is incorporated to a camera etc., and it is made to justify by the gap during the alignment mark currently formed in both substrates, respectively by detecting the gap on the lamination flat surface between substrates. [0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, it sets to the manufacture approach of the above-mentioned conventional liquid crystal equipment. Since it is positioning by recognizing the rim of an alignment mark based on the difference in the appearance of the reflected light from transparence conductors, such as ITO which constitutes an alignment mark, and the reflected light from the front face of a transparent substrate, From both an alignment mark and a substrate being transparent, it depending on a difference of few refractive indexes or the thickness of an alignment mark, and a mark configuration being recognized It was easy to be influenced of the structure formed in the incident angle and illuminance list of the illumination light at dispersion in the thickness of an alignment mark, on the lower layer of an alignment mark, and there was a trouble that it was stabilized and an alignment mark could not be detected.

[0006] In asking for the location of an alignment mark automatically from a camera image etc. especially based on the image recognition technique by a computer etc., there is a trouble that incorrect recognition increases according to an unstable mark detection condition.

[0007] Then, it is in realizing the manufacturing technology which the technical problem can offer the structure and the manufacture approach of liquid crystal equipment that it is stabilized and an alignment mark can be detected, without being greatly influenced by detection conditions, by this invention solving the above-mentioned trouble, and can perform image recognition with high precision. [0008]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned technical problem, the liquid crystal equipment of this invention is liquid crystal equipment which comes to enclose two translucency substrates liquid crystal between lamination and this translucency substrate, and it is characterized by having the alignment mark which consists of a protection-from-light layer of this quality of the material while it has a light-shielding film on said one translucency substrate.

[0009] Since it is clearly distinguishable on vision to a translucency substrate while not establishing the process which forms an alignment mark when the alignment mark is constituted by the light-shielding film and the protection-from-light layer of this quality of the material according to this invention, mark detection can be performed certainly, incorrect recognition of an alignment mark can be reduced, and the positioning accuracy at the time of substrate lamination can be raised.

[0010] Here, in the above-mentioned invention, a light-shielding film and a protection-from-light layer mean the

object which has the optical property which intercepts light, and point out the light-shielding film specifically formed between the light-shielding film (the so-called "abandonment") for forming the viewing area of a panel in the reflective film used for a reflective mold panel, a reflector, and a list, and a pixel field. As a light-shielding film, a metaled reflection factor may be high and reflection factors, such as a black matrix (black resin), may be low. [0011] In addition, it is desirable to form the alignment mark also corresponding to the translucency substrate of another side in this case. At this time, the alignment mark concerned may also be formed by the protection-from-light layer and the reflecting layer.

[0012] In this invention, while having a color filter on said translucency substrate of another side, it is desirable to have the alignment mark which consists of a part of [at least] the coloring layers and these quality of the materials of this color filter.

[0013] Since it is clearly distinguishable from the alignment mark which consists of a protection-from-light layer of one substrate optically to both sides with a translucency substrate while not establishing the process which forms an alignment mark by forming the alignment mark with a part of [at least] the coloring layers and these quality of the materials of a color filter which are formed on the translucency substrate of another side according to this invention, the alignment of both substrates becomes very easy.

[0014] As for said light-shielding film, in this invention, it is desirable that it is a reflector. In this case, in order to raise the display engine performance of liquid crystal equipment, when forming detailed irregularity on the surface of a reflector, it is desirable not to form the irregularity concerned in an alignment mark.

[0015] Next, the manufacture approach of the liquid crystal equipment of this invention is the manufacture approach of the liquid crystal equipment which comes to enclose two substrates liquid crystal between lamination and this translucency substrate, and it forms an alignment mark with this quality of the material on said one translucency substrate, it carries out alignment using said alignment mark, and it is characterized by to perform lamination of said translucency substrates at the same time it forms a light—shielding film on said one translucency substrates [0016] The manufacture approach of the liquid crystal equipment of this invention two translucency substrates Moreover, lamination, it is the manufacture approach of the liquid crystal equipment which comes to enclose liquid crystal between these translucency substrates. An alignment mark is formed with this quality of the material on said one translucency substrate the same time it forms a light—shielding film on said one translucency substrate the same time it forms a color filter on said translucency substrate of another side with a part of [a telest] the coloring layers and these quality of the materials of said color filter at the same time it forms a color filter on said translucency substrate of another side with sugment mark on said ore translucency substrate of sandtraids of said color filter on said translucency substrate of another side, alignment is carried out using the alignment mark on asid ore translucency substrate of sandtraids of said translucency substrates.

[0017] In this invention, it is desirable to form said color filter first on the front face of said translucency substrate of another side.

[0018] Since it is lost that the formation location of an alignment mark reflects the cumulative error over a translucency substrate since the alignment mark which consists of a coloring layer and this quality of the material by forming a color filter first on the front face of the translucency substrate of another side will also be first formed in a substrate front face according to this invention, the location of an alignment mark can be set more as high degree of accuracy.

[0019] The manufacture approach of the liquid crystal equipment of this invention two translucency substrates Furthermore, lamination, It is the manufacture approach of the liquid crystal equipment which comes to enclose fliquid crystal between these translucency substrates. It is characterized by forming an alignment mark with this quality of the material on said one translucency substrate, carrying out alignment of other surface structures, and forming them on said one translucency substrate, using said alignment mark, at the same time it forms a light—shielding film on said one translucency substrate.

[0020] As for said light-shielding film, in this invention, it is desirable that it is a reflector.

[0021] In this invention, it is desirable to perform alignment on the occasion of the lamination of said translucency substrates based on the transmitted light which penetrated said two translucency substrates containing a part for Mitsunari modulated by said alignment mark.

[0022] By performing alignment based on the transmitted light, compared with the case where alignment is performed based on the reflected light, it is hard to be influenced of the refractive index of the incident angle of light or angle of reflection, an illuminance, and each part material etc., and, according to this invention, stable mark detection can be performed.

[0023] As for said light-shielding film, in this invention, it is desirable to form first on the front face of one of said translucency substrate.

[0024] Since it is lost that the formation location of an alignment mark reflects the cumulative error over a translucency substrate since the alignment mark of one translucency substrate will be first formed in a substrate front face by forming a light-shielding film first on the front face of one translucency substrate according to this invention, the location of an alignment mark can be set more as high degree of accuracy.

Embodiment of the Invention] Next, the operation gestalt of the liquid crystal equipment applied to this invention with reference to an accompanying drawing and its manufacture approach is explained to a detail. [0026] The [1st operation gestalt] Drawing 1 is a typical conceptual explanatory view for explaining the underlying 1 is a typical conceptual explanatory view for explaining the underlying

[0026] The [1st operation gestalt] <u>Drawing 1</u> is a typical conceptual explanatory view for explaining the underlying concept of the 1st operation gestalt concerning this invention. Since this operation gestalt sticks the mother

substrate 11 and the mother substrate 12 with which two or more liquid crystal enclosure fields were set up and which consist of transparence materials, such as glass, the liquid crystal panel manufactured by cutting the mother substrate 11 and the mother substrate 12 for every liquid crystal enclosure field, and constituting each liquid crystal cell and its manufacture approach, and when forming the reflective mold panel of a passive matrix method especially, it is related. The liquid crystal panel of this operation gestalt is a reflective mold liquid crystal panel constituted by forming a reflector on the front face of one mother substrate 11.

[0027] On the front face of the mother substrate 11, the multi-statement of the panel formation field 11A corresponding to two or more liquid crystal enclosure fields is carried out. The reflector group 13 containing the reflector of the shape of a stripe of a large number formed in every panel formation field 11A of this for every pixel with reflective film, such as aluminum, is formed. Moreover, the alignment mark 14 is formed with this quality of the material on the front face of the rim section of the mother substrate 11 at this reflector group 13 and coincidence. Each reflector in this reflector group 13 is formed by carrying out patterning by the well-known photolithography method, after putting aluminum on a substrate front face by the sputtering method etc. In this case, the alignment mark 14 is formed by leaving an aluminum coat to a predetermined flat-surface configuration, in case the abovementioned patterning is performed to the aluminum coat of a substrate mostly formed on the whole surface. In addition, Cr., various alloys, etc. can also be used as a material which forms reflective film, such as the abovementioned reflector.

[0028] On the above-mentioned reflector group 13, spreading formation of the orientation film 16 which consists of topcoat film 15 which consists of SiO2 etc. further, polyimide resin, etc. is carried out. The topcoat film 15 is for preventing the inter-electrode short circuit formed in the substrate which counters, when dust etc. mixes between the substrates of a liquid crystal panel. Moreover, rubbing processing is performed with the rubbing roller which attached the rubbing cloth in the orientation film 16, and the orientation ability to which the orientation of the liquid crystal is made to carry out in the predetermined direction is given.

(D029) On the other hand, the multi-statement of the above and same panel formation field 12A is carried out also on the front face of the mother substrate 12, a color filter 17 is formed at every panel formation field 12A. This color filter 17 makes two or more kinds of coloring layers (red, green, blue, etc.) which consist of resin containing a predetermined color etc. arrange in predetermined sequence, respectively. Each coloring layer is formed of the process carried out in order of spreading var oll coater etc. hardening processing, and patterning processing, and two or more coloring layers of a class are formed by repeating and carrying out the process concerned. Moreover, the alignment mark 18 is formed in the rim section of the mother substrate 12 of a kind of coloring layer at least among two or more kinds of this coloring layer. When a color filter 17 is manufactured as mentioned above, in case this alignment mark 18 carries out patterning of one of the coloring layers, it is formed in coincidence.

[0030] On a color filter 17, the transparent electrode which consists of transparence conductors, such as ITO (indium stannic-acid ghost), is formed by the sputtering method etc., and the transparent electrode group 19 which contains many transparent electrodes in every panel formation field 12A is formed. In this transparent electrode group 19, the transparent electrode of the shape of two or more stripe is formed in parallel. In addition, on the transparent electrode group 19, the same orientation film 20 as the above is formed by applying and calcinating non-hardened polyimide resin etc.

[0031] Next, it arranges so that the sealant 21 which becomes one side of the mother substrates 11 and 12 formed as mentioned above from thermosetting resin, a photo-setting resin, etc. may be extended along with the rim of the above-mentioned panel formation field 11A, and it sticks on superposition and mutual in the condition of having made the electrode forming face of the mother substrates 11 and 12 countering the other party like illustration. At this time, as the above-mentioned alignment marks 14 and 18 are doubled superficially, the mother substrates 11 and 12 are no solitioned.

[0032] It is made for the light irradiated from the light source 22 like illustration to penetrate the alignment of the above-mentioned mother substrate 11 and the mother substrate 12 to the mother substrates 11 and 12, and when the light source 22 photos a transmission image and carries out the image recognition of this transmission image with the camera 23 arranged in the opposite side, it is performed by moving the mother substrates 11 and 12 relatively so that the alignment mark 14 and the alignment mark 18 may agree superficially.

[0033] <u>Drawing 2</u> (a) shows the transmission image photoed with the above-mentioned camera 23 of this operation gestalt. In order that the alignment mark 14 may shade most among the light from the light source 22 by being formed with the reflective film, not only a mark rim but the whole is clearly reflected in a transmission image. Moreover, it is certainly detected in the condition with moreover being confused [little] by the noise etc. by being colored, without hiding the transmission image of the alignment mark 14, since the alignment mark 18 is formed of the coloring layer of a color filter 17. Therefore, the mother substrates 11 and 12 can be moved so that the alignment marks 14 and 18 may be made to agree easily using a well-known image recognition technique (making it make center—of—gravity 14a of the alignment mark 14, and center—of—gravity 18a of the alignment mark 18 (to be in agreement)). In this case, the mother substrates 11 and 12 can be fixed to a respectively different X-Y table etc., the drive system of an X-Y table can be controlled by feedback control to reduce a gap of the alignment marks 14 and 18. and a lignment to an be performed easily.

[0034] In addition, the above-mentioned thing is a transmission image at the time of forming alignment mark 18' of a different flat-surface configuration (the shape of a ring), and as what is shown in <u>drawing 2</u> (b) doubles center-of-gravity 14a and 18'a similarly also in this case, it can perform alignment of the mother substrates 11 and 12.

[0035] The mother substrates 11 and 12 with which alignment was performed as mentioned above are pressurized so that it may continue all over lamination and a substrate and the almost uniform gap between substrates (for example, about 5-10 micrometers) may be obtained, and a sealant is stiffened. And the lamination object of the mother substrates 11 and 12 is cut in the shape of a strip of paper if needed, and liquid crystal is poured in from the well-known liquid crystal inter formed in a part of sealant. <u>Drawing 3</u> shows the constructional detail of the panel after doing in this way and pouring in liquid crystal.

[0036] As shown in <u>drawing 3</u>, on the front face of the mother substrate 11, reflector 13a of the shape of much stripe is formed for every pixel field. Besides, the above-mentioned topcoat film 15 and the above-mentioned orientation film 16 have covered. Moreover, on the front face of the mother substrate 12, the color filter 17 with which the coloring layers 17a, 17b, and 17c were arranged is formed, and above-mentioned transparent electrode 19a and the orientation film 20 are formed on this.

[0037] After a liquid crystal cell is formed as mentioned above, finally, it is cut for each panel formation field of every, and a liquid crystal panel is formed by dissociating.

[0038] Although this operation gestalt manufactures the liquid crystal panel of a reflective mold, in order to reduce aggravation (namely, deterioration of the display grace by the lightness of the direction where the reflected light is not emitted not being acquired) of the visibility by the specular reflection of the above-mentioned reflector 13a, it may form detailed irregularity in the front face of a reflector 13 in the liquid crystal panel of a reflective mold. Drawing 4 is the cross-section structure of the reflector in which such surface irregularity was formed, and a thing which shows the cross-section structure of the formation part of the alignment mark which can be set in this case. [0039] The structure shown in drawing 4 (a) shows signs that formed much detailed crevice 11a in the front face of the mother substrate 11, and reflector 13a was formed on this crevice 11a. On the front face of the mother substrate 11, crevice 11a forms the resist layer which was equipped with much openings by the photolithography method and which is not illustrated, and is formed by performing wet etching using the etching reagent of a fluoric acid system. By forming reflector 13a on this crevice 11a, much crevice 13b is formed on the front face of reflector 13a like illustration.

[0040] Moreover, the structure shown in <u>drawing 4</u> (b) forms much heights 13c on the front face of reflector 13a by forming irregularity and forming reflector 13a on it by forming resin layer 11b alternatively on the front face of the mother substrate 11. After applying a photopolymer on the front face of the mother substrate 11, resin layer 11b is alternatively exposed through a mask etc., and it is formed by developing negatives so that it may remain partially as mentioned above.

[0041] Each structure shown in above—mentioned <u>drawing 4</u> is alternatively formed in the field in which only the panel formation field 11A of the mother substrate 11 forms the alignment mark 14, and fields other than the near, consequently neither crevice 11a nor heights 11b is formed in the formation part of the alignment mark 14, and tis near like illustration. For this reason, while alignment mark 14 self is formed evenly, the front face of the mother substrate 11 of that perimeter is also kept flat. Therefore, when performing alignment with the mother substrates 11 and 12 using the alignment mark 14, a possibility that detection of an alignment mark may be barred by surface irregularity disappears.

[0042] In this operation gestalt, the alignment mark 18 which the alignment mark 14 formed on the front face of the mother substrate 11 was formed in the reflector group 13 and coincidence with this quality of the material, and was formed on the front face of the mother substrate 12 is formed in a color filter 17 and coincidence with this quality of the material. Therefore, since the alignment mark 14 of light reflex nature and the alignment mark 18 colored similarly to the coloring layer of a color filter can perform alignment of the mother substrates 11 and 12 like a reflector Since it is easy to recognize also as an image which it is easy to check the alignment mark itself by looking, and is photoed with a camera etc., incorrect recognition can be reduced, even when an alignment activity is easy—lzed and image recognition performs alignment.

[0043] With this operation gestalt, since recognition of the mark using the transmitted light is attained by using the above-mentioned alignment mark especially, that it can be easily influenced by neither optical conditions nor quality-of-the-material-conditions, it becomes and stable location detection can be performed. For example, since the alignment mark 14 is equipped with light reflex nature, i.e., protection-from-light nature, the existence of an alignment mark is directly reflected in a transparency image. Moreover, since it is formed with the same quality of the material as some color filters, it is coloring, and the visibility of the alignment mark 18 of a mark improves by this coloring. Since the alignment mark 18 can be especially recognized as a part in a predetermined coloring condition in the case of image recognition, it becomes easy to recognize and incorrect recognition can also be reduced. [0044] In addition, although colored with this operation gestalt with the alignment mark 14 of light reflex nature (or protection-from-light nature) Since the mother substrates 11 and 12 are positioned with combination with the alignment mark 18 which has light transmission nature, When it is the case that the protection-from-light nature of the alignment mark 14 is high and the transmitted light detects a mark In order to make detectable the both sides of both the marks 14 and 18, it is necessary to set up a mutual configuration so that the configuration of the alignment mark 18 may lap completely and may not be included in the plane region where the alignment mark 14 exists. [0045] With this operation gestalt, without generating the cumulative error produced in the laminating process in each mother substrate 11 and 12, since the alignment marks 14 and 18 are formed in reflector 13a or the color filter 17 formed as physical existence of the beginning on the front face of the mother substrates 11 and 12, and coincidence with this quality of the material, the mother substrates 11 and 12 are positioned correctly and it can stick. Moreover, the alignment marks 14 and 18 can be made also into the reference mark in the case of forming the

patterns (for example, the topcoat film 15, the orientation film 16, a transparent electrode 19, orientation film 20, etc.) of the upper layer in each mother substrate 14 and 18.

[0046] with the above-mentioned operation gestalt, an alignment mark is measured based on the transmitted light — ***** (that is, transit measurement is carried out) — either the mother substrate 11 or the mother substrate 12 to the illumination light — irradiating — the optical exposure side — it is — the reflected light — also measuring (namely, reflective measurement — carrying out) — it does not matter.

[0047] The [2nd operation gestalt] Next, the 2nd operation gestalt which starts this invention with reference to drawing 5 is explained to a detail. In this operation gestalt, the transparent substrates 31 and 32 are made to rival and the liquid crystal cell of a active-matrix mold is constituted. Here, substrates 31 and 32 may be mother substrates like the 1st operation gestalt, or may be substrates for forming the liquid crystal panel according to individual like the 3rd operation gestalt mentioned later.

[0048] On the front face of a substrate 31, the metal layer 33 which constitutes active components, such as TFT (thin film transistor) connected to the wiring group which constitutes the scanning line and the data line, the scanning line, or the data line, and TFD (thin-film diode), etc. is formed, at this time, the same alignment mark 34 as the abover-mentioned 1st operation gestalt is formed similarly (coincidence — this quality of the material) near the rim section of a substrate 31 with this operation gestalt. Next, the pixel electrode 35 which consists of a transparence conductor or a metal layer so that it may be connected conductively to the metal layer 33 if needed is formed. The orientation film 36 is formed on the front face of the pixel electrode 35.

[0049] On the other hand, a color filter 37 is formed on the front face of a substrate 32. A color filter 37 makes the coloring layers 37a, 37b, and 37c which have the color tone from which plurality differs arrange. And the alignment mark 38 is formed in formation and coincidence of this color filter 37 near the rim section of a substrate 32. This alignment mark 38 is formed in one and coincidence with this quality of the material, even if there are few abovementioned coloring layers 37a, 37b, and 37c either like the 1st operation gestalt. The stripe-like transparent electrode 39 is formed on a color filter 37, and the orientation film 40 is formed on this transparent electrode 39. [0050] In this operation gestalt, since the alignment mark 34 formed on two substrates 31 is formed in the metal layer 33 and coincidence with this quality of the material, in carrying out transit measurement of the mark, it has protection-from-light nature to the illumination light, and in carrying out reflective measurement of the mark, it has reflexibility to the illumination light. Moreover, since it is formed with a color filter 37 and this quality of the material as well as the 1st operation gestalt, it is colored, and the alignment mark 38 is suitable also transit measurement.

[0051] The above-mentioned metal layer 33 may be constituted by a part of metal patterns and coincidence among two or more metal patterns which constitute the above-mentioned wiring and an active component, and may be constituted by the combination of two or more metal patterns. The quality of the material of the metal layer 33 consists of aluminum, chromium, a tantalum, or various alloys.

[0052] In addition, in the case of a active-matrix panel like this operation gestalt, it is also possible to form an alignment mark in the metal layer 33 and coincidence like [one substrate] the above, and to form the alignment mark of protection-from-light nature in the light-shielding film which constitutes abandonment of a viewing area in the substrate of another side, the light-shielding film formed between pixels, and coincidence.

[0053] The [3rd operation gestalt] Next, the 3rd operation gestalt which starts this invention with reference to drawing 6 is explained to a detail. In this operation gestalt, the transparent substrates 41 and 42 are made to rival and a single liquid crystal panel is constituted. Therefore, the alignment mark at the time of sticking substrates 41 and 42 is needed for every liquid crystal panel.

[0054] In this operation gestalt, as shown in <u>drawing 6</u> (b), on a substrate 41, the reflector group 43 in which much stripe-like reflector 43a was formed is formed, it can come, simultaneously the alignment mark 44 (what has a ring-like pattern in illustration) of a pair is formed near the rim section of a substrate 41. In addition, what is shown by the dotted line in <u>drawing 6</u> (b) shows the lap condition of the transparent electrode 49 formed on the substrate 42, when the substrate 42 mentioned later is stuck.

[0055] On the other hand, as shown in <u>drawing 6</u> (a), the color filter 47 equipped with a majority of two or more coloring layers 47a, 47b, and 47c formed in the shape of a stripe on the substrate 42 is formed, it can come, simultaneously the alignment mark 48 of a pair is formed with either and this quality of the material of a coloring layer near the rim section of a substrate 42. And the transparent electrode group 49 which made much stripe-like transparent electrode 49a arrange in parallel is formed on it.

[0056] In addition, wiring, an external terminal, etc. which are connected to each electrode in <u>drawing 6</u> are omitted, and it has drawn.

[0057] After an insulator layer respectively required for the substrates 41 and 42 indicated to be (a) of <u>drawing 6</u> to (b) and the orientation film are formed, it is mutually stuck through the sealant which does not make [is made to counter it and] and illustrate an electrode forming face. At this time, as the alignment marks 44 and 48 are repeated, alignment of an outline is performed, and the center of gravity of both marks pressurizes in the condition of being correctly in agreement, and forms the predetermined gap between substrates.

[0058] In the liquid crystal panel formed as mentioned above, it does not matter where it could cut and remove the substrate rim section in which the alignment marks 44 and 48 were formed or has both marks as they were, even if it constitutes liquid crystal equipment.

[0059] In addition, as for the liquid crystal equipment and its manufacture approach of this invention, it is needless to say that modification can be variously added within limits which are not limited only to the above-mentioned

example of illustration, and do not deviate from the summary of this invention. [0060]

[Effect of the Invention] As mentioned above, since it is clearly distinguishable on vision to a translucency substrate while not establishing the process which forms an alignment mark when the alignment mark is constituted by the light-shielding film and the protection-from-light layer of this quality of the material according to this invention, as explained, mark detection can be performed certainly, incorrect recognition of an alignment mark can be reduced, and the positioning accuracy at the time of substrate lamination can be raised.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the approximate account Fig. showing typically the situation of the substrate lamination process in the 1st operation gestalt of the liquid crystal equipment concerning this invention, and its manufacture approach. [Drawing 2] They are the approximate account Fig. (a) showing the transparency image of the alignment mark in the 1st operation gestalt, and (b).

[Drawing 3] It is the outline expanded sectional view showing typically the structure of the liquid crystal cell in the 1st operation gestalt.

[Drawing 4] It is the expanded sectional view showing the reflector in the 1st operation gestalt, and the formation part of an alignment mark.

[<u>Drawing 5</u>] It is the outline expansion explanatory view showing typically the situation of the substrate lamination process in the 2nd operation gestalt of the liquid crystal equipment concerning this invention, and its manufacture approach.

[Drawing 6] They are the outline top view (a) showing typically the planar structure of the liquid crystal equipment concerning this invention, and both the substrates in the 3rd operation gestalt of the manufacture approach, and (b).

[Description of Notations]
11 12 — Mother substrate
13 — Reflector Group
13a — Reflector
14, 18, 34, 38, 44, 48 — Alignment mark
17, 37, 47 — Color filter
17a, 17b, 17c — Coloring layer
19 — Transparent Electrode Group
19a — Transparent electrode

[Translation done.]

31, 32, 41, 42 -- Substrate

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-75108 (P2001-75108A)

(43)公開日 平成13年3月23日(2001.3.23)

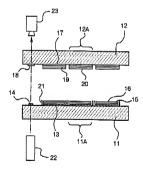
(51) Int.Cl.'	識別紀号			F I					テーマコート*(参考)		
G02F	1/1339	505		GO	2 F	1/1339		505	2H088	3	
	1/13	101				1/13		101	2H089)	
	1/1335	500				1/1335		500	2H091		
		520						520	5 G 4 3 E	,	
G09F	9/00	341		G 0 1	9 F	9/00		341			
			審查請求	未請求	水槽	項の数10	OL	(全 9]	質) 最終頁に	続く	
(21)出竊番号		特顧平11-252202		(71)	出願人						
(22) 出期日	平成11年9月6日(1999.9.6)							ソン株式会			
(EZ) LINN LI				(70)	発明者	東京都新僧区西新宿2丁目4番1号 ・牧野・直樹					
				(12)	75 91 AT			1.40 A TT			
				1				大和31日 式会社内	3番5号 セー	1 =	
				(74)	代迎人			CHILD			
				(1-0)	45270			高三郎	(外2名)		
						开程工	An Ar	- Tab	OF 2 45)		
					最終其に終						

(54) 【発明の名称】 被品装置及びその製造方法

【課題】 アライメントマークを検出条件に大きく左右 されることなく安定して検出することができる液晶装置

(57)【要約】

の構造及び製造方法を提供し、また、面像型旗を高精度 に実行することのできる製造技術を実現する。 (解決申録) 母差 修1 10 及面上には、多数のストラ イブ状の反射を騒きるとの特性騒射13 が形成されている、また、この女性を騒射13 と向時に、母差板110 外縁部の表面上にアライメントマーク14 が同時状にて 形成される。一方、母差板12 の表面上にカラーフィル シ17 が形成される。このカラーフィルシ17 を検索 ろ複数種類の着色層のうち少なくとも一種の着色層によって母差板12 の外縁部にアライメントマーク18 が形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚の造光性基板を貼り合わせ、該造光性基板間に液晶を封入してなる液晶装置であって、一方の前記送光性基板上に遮光膜を有するとともに同材質の 速光度からなるアライメントマークを備えていることを 特徴とする源品産業

【請求項2】 請求項1において、他方の前記述性を 板上にカラーフィルタを有するとともに、誘カラーフィ ルタの少なくと一部の常命屋で両対数からなライン メントマークを構えていることを特徴とする深高模量、 【請求項3】 請求項1又は請求項2において、前記述 光練収収削減収回版であることを特徴とする液晶模型、

【請求項4】 2枚の基板を貼り合わせ、該近光性基板 間に液晶を封入してなる液晶装置の製造方法であって、

一方の前記述代告板上に選光膜を形成すると同時に、 一方の前記述光性基板上にアライメントマークを同材質 で形成し、前記アライメントマークを用いてアライメントし、前記述光性基板関土の貼り合わせを行うことを特 数とする液晶装置の製造方法。

【請求項6】 2枚の透光性基板を貼り合わせ、該透光性基板間に液晶を封入してなる液晶装置の製造方法であって

- 一方の前記透光性基板上に遮光膜を形成すると同時に、

【請求項7】 2枚の透光性基板を貼り合わせ、該透光性基板間に液晶を封入してなる液晶装置の製造方法であって。

- 一方の前記透光性基板上に遮光横を形成すると同時に、 一方の前記透光性基板上にアライメントマークを同材質 で形成し、前記アライメントマークを用いて一方の前記 透光性基板上に他の表面情遠をアライメントし、形成す
- ることを特徴とする液晶装置の製造方法。 【精沢項目】 精沢項4から請求項7までのいずれか1 項において、前記途光膜は反射電幅であることを特徴と する液晶装置の製造方法。

【請求項9】 請求項4から請求項8までのいずれか1項において、前記透光性基板同士の貼り合わせに際しては、前記でアライメントマークによって変調された光成分合って、2枚の前記透光性基板を通過した透過光に基づいてアライメントを行うことを特徴とする液晶を展の数して、

**

【請求項10】 請求項4から請求項9までのいずれか 1項において、前記選光験を一方の前記遠光性基板の表 面上に最初に形成することを特徴とする液晶装置の製造 154

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶装置に係り、特に、液晶層を挟む2枚の基板のうち少なくとも一方に反射型液晶装置に好適な製造技術に関す

100021

【日本の日本日本の一般に、現品管理の製造方法としては、 ガラス等からなる2枚の透明な基板の表面上に「TOな どの透明等度体からなる電極を形成し、シール材を介し てこれらの基板を貼り合むせ、その前に混晶を注入し、 対止することによって混晶セルを構成するようにしてい る。このとき、混晶では関係するための採放の混晶計 入類域を一枚の巻板に設定し、毎巻板の表面に上土記 電極等を形成した後、毎巻板同士と貼り合わせる場合 と、温晶セルを構成するための単一の混晶計入模様を有 子面間別の番板を貼り合わせる場合とかある。

[0003] このような混晶を使の製造工程において は、2枚の基保性気に位置状めずるためのアライン トマークを参板表面上に形成する。これらのアライメン トマークは、上記の電程を形成する際に同時に、近明率 学体によって所必形状に形成される。アライメン ークは事業、液晶柱入頻端の外側に円形、リング形、矩 形化との音像の形状にあるよう。

[〇〇〇4] 上記のアライメントマークを用いて2枚の 基板を確定説がする場合、基板を業ね合わせた状態で一 方の基板側から光を当て、その光が各基板上で設けされ て生する反射光をカメラ等に取り込み、再基板にそれぞ れ形成をれているアライメントマーク間のずれによって 基板間の貼り合わせ平面上のずれを検出し、位置調整を 行うようにしている。

[0005]

(発明が解決しようとする情報)しかしながら、上記従 来の液海経費の製造方法においては、アライメントマー を情域なり、1つのなどの設理を体からの反射状と、 透明な経療の表面からの反射状との見かけ上か印象に巻 ついて、アライメントマークの外線を即覆することによ って位置契約を行っているため、アライメントマークと 委板と外共に透明であり、他かな部が車の相違やアライ メントマークの関係に動ってマーク形はを認確してライ メントマークの関係が自分のきやアライメントマークの が展示したから、短明光の入射角及が規度並びにアライ メアークの関係のできないという応 技術にあるするには、 地帯に形成された情報等の影響を受けたすく、アライメ ントマークを安定して検出することができないという応 財産があった。 【0006】特に、コンピュータなどによる画像認模技術にあづいてカメラ画像等からアライメントマークの位 産を目動的に求める場合には、不安定なマーク検出状態 によって特徴機が増大するという問題点がある。

[0007] そこで本発明は上記問題点を解決するものであり、その課題は、アライメントマークを提出会件に 大きく左右されることなく実定して推出することが自然できる る廃品程度の構造及び製造方法を提供し、また、画像認 題を高限度に実行することのできる製造技術を実現する ことにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に本発明の混晶装置は、2枚の透光性造板を貼り合わ は、該当光性を傾向に混晶を対してなる混合機関であ って、一方の前記述光性書板上に遮光横を有するととも に同材質の差光振りなるプライメントマークを備えて いることを特徴とする。

[0010] ここで、上記祭明において、選光機や選光 層とは、光を運動する光字体性を有する物を含い、具体 的には、反射型パネルに用いる反射版や反射電気、並び に、パキルの表界射域を圏底するための選光膜(いわゆ 5 「見切り」) 及び囲業領域側に形成される選光膜など を指す、選光膜としては宣粛などの反射率が高いもので あってもよく、ブラッファトリフス(集色削縮)などの 反射率の低いものであってもよい。

【〇〇11】なお、この場合、他方の透光性基板にも対 応するアライメントマークを形成することが望ましい。 このとき、当該アライメントマークもまた遮光滞、反射 層で形成されていてもよい。

[〇〇12] 本発明において、他方の前記造光性基板上 にカラーフィルタを有するとともに、該カラーフィルタ の少なくとも一部の着色層と同材質からなるアライメン トマークを備えていることが好ましい。

[0013] この表明によれば、他方の造光性を兼上に 形成されるカラーフィルタの少なくとも一部の着色層と 同材質にマアライメントマークが形成されていることに より、アライメントマークを形成する工程を設ける必要 がないとともに、一方の基板の設定からなファイメ ントマークと、造光性基板との双方に対して、光学的に 明確に区別することができるため、両本板の位置合わせ が他のて書名になる。

【〇〇14】本発明において、前記遮光膜は反射電極で

あることが好ましい。この場合、液晶装置の表示性能を 高めるために反射電極の表面に微細な凹凸を形成する場合には、アライメントマークには当該凹凸を形成しない ことが終ました。

(0015)次に、本発明の海晶装置の製造方法は、2 枚の基板を貼り合む性、話途光性基板側に混晶を封入してなる海晶装置の製造方法であって、一方の明記造光性 番板上に差光板を形成すると同時に、一方の明記光光を板上にアライメントマークを同材質で形成し、制記アフィントマークを用いてアライメントマークを開いた場合を振聞士の貼り合わせを行うことを検査とする。

[〇〇16]また、本美明の福品豪豊の製造方法は、2 次の造光性蓄板を貼り合わせ、旅途光性蓄板を貼り合わせ、旅途光性蓄板を貼り合わせ、旅途光性を接向に混乱を 対入してなる混乱を観かの表現を表現をあると同時に、一万の前記 送光性音板上にアライメントマークを削り着で形成し、他方の前記送光性音板上にアラーフィルタを形成すると向時に、他方の前記送光性音板上にアライメントマークを前記フラーフィルタの少なくとも一部の高色層と同村質で終点し、一万の前記法光性多板上のアライメントマークと他方の側記を対したが大き板上のアライメントとのサレビを対した。

【OO17】本発明において、前記カラーフィルタを他 方の前記述光性養板の表面上に最初に形成することが好ました。

(0018] この発明によれば、カラーフィルのか他方、 恋性を観りまました表別で記されることにより、 着色層と同村質からなるアライメントマークもまた多板 表面に最初に形成されることとなるため、アライメント マークの形成位から燃光性多様に対する素質研究を反映 することがなくなるため、アライメントマークの位便を より裏有度に発生することができる。

[0019] さらに、本発明の液晶装置の刺道方法は、 2枚の造光性善板を貼り合わせ、防造光性落板側に液晶 を封入してなる液晶装板 の製造方法であって、一万の前 記造光性落板上に選光様を形成すると同時に、一万の前 記念光性落板上にアライメントマークを同材質で形成 し、耐記アライメントマークを用いて一万の前記法光性 春板上に他の表質構造をアライメントし、形成すること 手様型とする。

【〇〇2〇】本発明において、前記遮光膜は反射電極で あることが好ましい。

【〇〇21】本発明において、前記法光性基板同士の貼り合わせに際しては、前記アライメントマークによって 変調された光成分を含む、2枚の前記法光性基板を造過 した透過光に基づいてアライメントを行うことが好まし い。

【0022】この発明によれば、透過光に基づいてアライメントを行うことによって、反射光に基づいてアライ

メントを行う場合に比べて、光の入射角或いは反射角、 照度、各部素材の屈折率などの影響を受けにくく、安定 したマーク検出を行うことができる。

【〇〇23】本発明において、前記選光膜は一方の前記 送光性基板の表面に最初に形成することが好ましい。 【〇〇24】この原明によれば、温光度か一方のと 光性蒸傷のアライメントマークが多板状態に最初に形成 されることとなるため、アライメントマークの形成 が追光性基板に対する集積減差を反映することがなくな るため、アライメントマークの位置をより蒸精度に設定 することができる。

(0025)

【発明の実施の形態】次に、添付図面を参照して本発明 に係る液晶装置及びその製造方法の実施形態について詳 細に説明する。

【0026】【第1実施形態】 図1は本発明に応る第1実施形態の基本的概念を説明するための頃式的な配数で設明であっための頃式的な配数である。 本実施形態は、接数の過去が入場域が設定された、ガラスなどの途間裏材からなる母基板11と母基板12を砂り含むするでは、カラスなどの途間表が入り、現場を指している。 11及び母基板12を切断して畑のの混乱セルを構成することによって製造される機長パネル及びその製造方法、特に、パップマリウクスが気の最相似ホルモ形成する場合に関する。本実施形態の混晶パネルロー方の母基板10表現を形成することによって構成される機能を形成することによって構成される機能を形成することによって構成される機能を提供条件が表することによって構成される機能を提供条件が表することによって構成される機能を提供条件が表することによって構成される機能を発展することによって構成される機能を発展することによって構成される機能を発展する場合である。

【〇〇27】 母恭板11の表前上には、複数の液晶封入 領域に対応するパネル形成領域11Aが複数設定されて いる。このパネル形成領域11A毎に、アルミニウムな どの反射膜によって簡素毎に形成された多数のストライ ブ状の反射電極を含む反射電極群13が形成されてい る。また、この反射電極群13と同時に、母基板11の 外縁部の表面上にアライメントマーク14が尚材質にて 形成される。この反射電極群13内の各反射電極は、例 えば、アルミニウムをスパッタリング法などによって基 板表面に被着した後、公知のフォトリングラフィ法によ ってパターニングすることによって形成される。この場 合、アライメントマーク14は、基板のほぼ全面上に形 成されたアルミニウム被撲に上記のパターニングを抜す 際に、所定の平面形状にアルミニウム被膜を残すことに よって形成される。なお、上記反射電極などの反射膜を 形成する素材としては、Crや各種含金などを用いるこ ともできる.

【〇〇2 8】上記反射電極料13の上にはさらにSiO2などからなるトップコート駅15やポリイミド報節な とからなる応見16が変形成される。トップコート 駅15は、液晶パネルの番板前に歴埃などが混入した場 合に、別向する番板に形成された電極前の服験を防止す るためのものである。また、配向限16にはアビング等 を取り付けたラピングローラなどによってラピング処理 が載され、液晶を所定方向に配向させる配向能が付与さ れる。

【0029】一方、母素板12の素面上にも上記と同様のパネル形成研媒12名が複数数定されている。母素板12の表面上にほ、パネル形成領域12名両でルラーフィルタ17が形成される。このカラーフィルタ17が形成される。このカラーフィルタ17が形成される。このカラーフィルタ17が形成される。とのカラーフィルタ17が形成される。とのカラーフを対していまりません。このカラーフを対していまりません。一般の表面によりな変更なのである。各着色層はロールコーターなどによるとである。との一般の表面によりな変更なのである。といまりません。オーラーング発生の第一次最高と同じまりません。

【0030】カラーフィルタ17の上には、ITO(インジウムスズ数化物)などの透明導度体からなる透明等 慢がスパッタリング法などにより形成され、パネル形成領域12人等に多数の透明管極を含む透明管極料19が形成される。この透明管極料19内には、残数のストライプが必適所質が平行に形成される。なお、透明性料19の上には、上記と同様の配同後20が、未確化のポリスミド樹脂などを塗布し、規成することによって形成される。

[0031] 次に、上述のように形成された舟巻斯 1 と 1 2 のうちの一方に、熱煙化性明確な どからなるシール材2 1 を、上記パネル形成機能 1 1 A の外軸に沿って延長するように配置し、固示のように母 若核1 1 と 1 2 の電配板返車 で押ったが刺っさせた状態で重ね合わせ、相互に貼り合わせる。このとき、上記の アライメントマーク 1 4 と 1 0 と を 平間的に合わせるようにして 6 多様1 1 と 1 2 0 回転送から行う。

[0092] 上記の母基版 11 と母基板12のアライメントは、図示のように光源22から規制される光が母素板11 及び12に透過するようにし、光第22とは反対側に配慮されたカナラ23によって送過後を構修し、この透過像を画像設備することによって、アライメントマーク14とアライメントマーク14とアライメントマーク14とアライメントマーク14とアライメントマーク14とアライメントマーク14とアライメントマーク14とアライメントマーク14とアライメントマーク15か13を発することによって行われる。

[003] 図2 (n) は、米実施形態の比別カメタフ おによって撮影された透過像を示りのである。アライ メントマーク14 ロ反射順によって形成されていること により光潤22からの光のうち大部分を歪光するため、 マーク外帯のみてはく全体が関係に透過能に反映で る。また、アライメントマーク18 ロガラーフィルシ1 の影色層によって形成されているので、アライメント マーク14の造造を総ずことなく、しから、着色されいることによってノイ気にあわまれることかります。 ていることによってノイズは「あわまれることからない 状態で確実に検出される。したがって、公知の画命認識 技術を高いて容易にアライメントマーク14と18とを全 も数をせるように(例えばアライメントマーク14と18とを かませるようにして、母素板 11と12をそ析わせる ことができる。この場合、母素板 11と12をそれぞれ 別のメソテーブル等に固定し、アライメントマーク114 と18のずれを鑑するようにメソテーブルの整計系を フィードバック側面によって制御し、音易に位置らわせ を持つことができる。

(0034) なお、図2(b)に示すものは、上記のものとは異なる平面形状(リング状)のアライメントマーク18 を形成した場合の透過像であり、この場合にも同様に並む14eと18 eとを合わせるようにして母素板11と12の位置をみわせを行うことができる。

[0038] 上部のように位置合わせが行われた母素板 11と12を貼り合わせ、基板全面に亘ってほぼ均っな 基板師キャップ(明えば5~10μm程度)が持られる ように加圧してシール材を硬化させる。そして、必要に なじて母基板 11 及び12の貼り合わせ体を開車材に切 断し、シール材の一部に形成された公知の混晶注入口か ら混晶を注入する。図3ほごのようにして飛器を注入し た後のイネルの影響構造を示するのである。

[○○36] 図3に示すよかに、舟基板11の表面11s は、服果箱帳所は気勢の入りつづ社の反射電車 かが成されている。この上を、上記のトップコード買15及び原向買1のが施度している。また、母基板12の 表面上には最色質17s、17bが戻され、この上に上記透明電板19s 及び起向機20が表現されている。

【〇〇37】上記のように液晶セルが形成された後、最終的に個々のパネル形成領域毎に切断され、分離されることによって液晶パネルが形成される。

[0038]本策能形態は原料型の混晶パイルルを製造するものであるが、反射型の混晶パネルにおいては、上記反射電視13の0正反射による視影性の悪化(すなわち、反射状が放出されない方向の明度が持られないことによる表示急位の低下)を低端するために、反射管理1の表の表面に対極に関わる形成するために、及りなのような表面的心を形成した反射管理の断面構造、及びこのような表面的心を形成した反射管理の断面構造、及びまたがある。

【〇〇39】図4 (a) に示す構造は、母基板11の疾 固に微幅な印刷11 cを多数形成し、この門刷11c に反射電阻3 a c を形成した様子を示すものある。凹 刷11 c は、たとえば、母基板11の表面上にフォトリ ソグラフィ塔によって附近を多数備えた図示しないレジ メント庫を形成し、飛動系のエネック海を開いた場合す ッチングを施すことによって形成される。この凹部 1 1 虫上に反射電場 13 m を形成することによって、図示の ように反射電極 13 m の表面上に多数の凹部 13 b が形 がまれる。

【〇〇4〇】また、四4 (b) に示す構造は、角巻板1 1の表面上に選択的に削縮所 1) ちを形成することによって凹凸を形成し、その上に反射電性 1 3 s を形成することによって反射電性 1 3 s を形成することによって反射電性 1 3 s の 数面上に多数の凸部 1 3 s を形成したものである。 附稿所 1 1) は、例えば、影光性樹脂を再巻板 1 の表面上に達すした後、マスク等を介して選択的に算光し、現像することによって上記のより配分的に根まっといた概念すれる。

[0041] 上記の図 4に示す構造は、いずれも、母基 扱11のパネル形成領域11 Aのみ、或いは、アライメ ントマーク14を形成する構像及びその支援以外の領域 に遺物的に形成され、その情景、図示のように、アライ メントマーク14の形成部の及びその遺様には凹部11 ゥや凸部11bが形成されれい、このため、アライメントマーク14自身が甲垣に形成されるとともに、その間 の母基を第10条面もまで甲間に保たれる。したがっ て、アライメントマーク14を用いて母基板11と12 との危急さわせを行う場合、表面の凹凸によってアライ メントマークの使が対が5761を表れなくなる。

[0042] 本製能形態においては、 毎基板 11 の製面 上に形成されたアライメントマーク14 が反射を提付 1 3と同時に同材質にて形成され、また、母毒板 20 表 面上に形成されたアライメントマーク18 がカラーフィ ルタ17 と同時に同材質に无限がなれている。したがっ て、反射電相と同様に光反射性のアライメントマーク1 4と、カラーフィルタの着を用を同じに着色されたアライメントマーク1 イメントマーク18 とによって毎年板 11と120位置 合わせを行うことができるので、アライメントマーク自 体が規則しやすく、カメラ等により機能される画像とし ても認識しやすく、カメラ等により機能される画像とし でも認識しやすいので、アライメント性薬が容像でき は、また、画像即数によって位置合わせを行う場合でも 規則機能を拡減することができる。

[0043] 本実施形態では特化、上位のアライメントマークを用いることによって適選先を用いたマークの窓 海が可能になるため、光学的条件や付貨的条件に影響されにくなり、安定した値乗性を行うことができる。 利えば、アライメントマーク14世紀所科性、下なわり 遅光性を備えているので、アライメントマークの有無が 透過値に直接攻ぎること。また、アライメントマーク 18 はガラーフィルクの一部と同じ対策で形成されてい るために集色しており、この着色によってマークの視距 性が向上する。特に、画像の間の場合にはアライメント マーク18 を所定の着色状態にある部分として影響する ことができるので、影響しやすくなり、誤影流毛を実施

【〇〇44】なお、本実施形態では、光反射性(或いは

選先性)のアライメントマーク14と、着色されているが、光洁透性を有するアライメントマーク18との組み わせによって考条板11と12を位置状めしているため、アライメントマーク14の選先性が高い場合であっ で透過化によってマークを接出するときには、胸マーク 14、18の数方を検出可能とするために、アライメントマーク14の形状が完全に重なり、含まれてレニラことがない。 いまうに、相互の形状が完全に重なり、含まれてレニラことがないように、相互の形状をなっます。

【0048】本実施形態では、母差板11、12の表面上における最初の物理的存在として形成する反射管理13を又はカラース・ルタ17と同時に同時質でアライメントマーク14、18を形成しているため、それぞれの母差板11、12における技術工程においてまする表面となる。上離に母素板11と12を位置決めして貼り合わせることができる。また、アライメントマーク14、18はそれぞれの母素板14、18における上層のパターン(例えばトップコート後15、配向膜16、透明機能19及び配向膜20など)を形成する者の名様でマークともすることができる。

【〇〇46】上記実施形態ではアライメントマークを造 過光に参与して湘定している(すなわち込路海定してい る)が、母巻板11又は母巻板12のいずれか一方から 短明光を照射し、その光照射側で反射光を落定して(す なわち反射洞定して)も構わない。

【〇〇47】【原 2 英語形態】 次に、図5 を参照して 本先明に係る第2 実施形態について詳細に説明する。こ の実施落態においては、透明な基板 31 と3 2 とを張り 合わせてアクティブマトリクス型の陽晶セルを構成す る。ここで、基板3 1、3 2 に第 1 実施形態のように侮 基板であってもよく、或いば、接近する第 3 実施形態 ように関別の確島パネルを形成するための基板であって よりに別の確島パネルを形成するための基板であって

【〇〇 4 8】 基版 3 1 の表面上には、患症熱やデータ料 を指成する配触材や、患寒熱ケラ・契制に接続される下 ドT (薄膜トランジスタ)やTFD (薄膜メイラード)などのアウティブ無子などを構成する高楽層33 が形成 が活像に上記第1 写観形態と同様のアライメントマーク3 4 医内部に(同時に同材質にて)形成する。次に、必要 に応じて金黒層 3 3 に縁葉接続されるように透明環で体 や金属部からなる陽異様の5 を形成する。那氧整様3 のの表面上には原明線3 の計解成される。

[0049] 一方、基板32の表面上にはカラーフィル 93 7 が形成される。カラーフィル93 7 は既故の異な る色質を有する着色層37 a。37 b。37 bを配列さ せたしのである。そして、このカラーフィル93 7 の形 成と同時に、基本92 20分件整形遺传にアライメントマー ク38を形成する。このアライメントマーク38は第10 実施形態と同様に比較着色簡37 c。37 b。37 a. いずれか少なくとも一つと同時に同材質にて形成される。 カラーフィルタ3 7の上には、ストライブ状の透明 電視39が形成され、この透明電優39の上に配向模4 のが形成される。

[0050] この実施形態においては、2枚の基板31 上に形成されたアライメントマーク34が金属層33と 同時に同时質にて形成されるため、マークを返送測定す る場合には短明別に対して選光性を利し、マークを反対 消定する場合には短明別允分して選光性を利し、マークを反対 消定する場合には短明別允分して選光性を利しまった。 た、アライメントマーク38は第1実随形広と同様にカ ラーフィルタ37と同村質で形成されているために着色 されており、送金制定にも遅している。

[0081] 上記金属着33は、上記の配幹やアクティ ブ馬予告構成する複数の金属パターンのうち、一部の金 属パターンの相外合物では構成されていたもよく、課金の 金属第3の材料は、例えば、アルミニウム、クロム、 シスターンのは用学の含金などで開成される。

【〇〇52】 なお、本実施形態のようなアウティブマト リクスパネルの場合、一方の各板に上位と同様は金属用 33と同時にアウイメントマークを表版し、他方の各板 には、表示領域の乗りりを構成する遮光膜や衝突向に形 成される遮光膜と同時に遮光性のアライメントマークを 形成することも可能である。

【0053】【第3実施形態】 次に、図6を参照して 未発明に係さ減3実施形態について詳細に始明する。 の実施形態においては、2時間で基板41と42を張り合 わせて単一の液晶パネルを構成する。したがって、基板 41と42を貼り合わせる駅のアライメントマークは液 みパネルモルベスサンス。

【0084】この実施形型において、図6(b)に示すように、基板4」上にはストライプ状の反射電解43 a を多数形成した原料電解43 a を多数形成した原料電解43 a できま形成した原料電解41 のグラインントマーク44(図示の場合にはリング状のパターンを有するものが形成されている。なお、図6(b)において鬼勢で示すものは、接近する基板42を貼り合わせた場合に、基板42上に形成された透明電相49の変石り具合を示すものもある。

[0065] 一方、図6(a)に示すように、基板 2 上にはストライブ体に形成された複数の衛色得47a、 47b、47cを多数個人たカラーフィルタ4 7か形成され、これと同時に、基板 42の外縁短近後に一州のア ライメントマーク48が電色層のいずれかと同村質で形成される。そして、その上にストライブ状の透明機略 9aを数差列だせた透明環様料4の形成される。 [0066] 3A、図6においてはる電偏に接続される 配縁や外部端子などを背観して振いてある。

【〇〇67】図6の(a)と(b)に示す萎板41と4 2にはそれぞれ必要な絶縁膜や配向膜が形成された接 に、相互に電優形成面を対向させるようにして図示しないシール材を介して貼り合わせられる。このとき、アライメントマーク44と48とを重ねるようにして頭等の位置合わせを行い、両マークの重心が正確に一致する状態で加圧し、所定の基板開発・サップを形成する。

【0058】以上のようにして形成された液晶パネルに おいては、アライメントマーク44、48を形成した基 低外輪部を切断して除去してもよく、或いは、そのまま 両マークを備えた状態で液晶管壁を排成しても様わな

U.

【〇〇59】向、本発明の液晶装置及びその製造方法 は、上述の図示例にのみ限定されるものではなく、本発 明の要旨を逸鋭しない範囲内において種々変更を加え待 ることは勿論である。

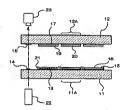
[0060]

(発明の効果)以上、説明したように本発明によれば、 アライメントマークが選出機と同材質の選光層によって 構成されていることにより、アライメントマークを形成 する工程を設ける必要がないとともに、造光性基底に対 して視光上明壁に区別することができることから、マー 今後出亡確実に行うことができ、アライメントマークの 規形進度に対し、基係貼り合わせ時の配意決め特別を向 上させることができる。

(図面の簡単な説明)

(図1) 本発明に係る液晶装置及びその製造方法の第1

(図1)



実施形態における基板貼り合わせ工程の様子を模式的に 示す概略説明図である。

【図2】第1実施形態におけるアライメントマークの透 過画像を示す機略説明図(a)及び(b)である。

【図3】第1実施形態における液晶セルの構造を模式的 に示す極端拡大断面図である。

【図4】第1実施形態における反射電極及びアライメントマークの形成部分を示す拡大断面図である。

【図5】本発明に係る液晶装置及びその製造方法の第2 実施形態における基板貼り合わせ工程の様子を模式的に 元本機能が土砂器図である。

【図6】 本発明に係る液晶装置及びその製造方法の第3 実施形態における両数板の平面構造を模式的に示す概略 平面図 (a) 及び (b) である。

【符号の説明】 11.12 … 母基板

13 … 反射電極群

13 --- 反射電極

14, 18, 34, 38, 44, 48 ··· アライメントマーク

17.37.47… カラーフィルタ

17a, 17b, 17c … 着色層

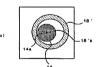
19 … 透明電極群

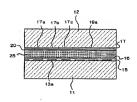
198 … 透明電極

31, 32, 41, 42 … 基板

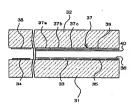
[图2]

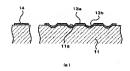


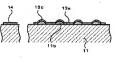


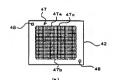


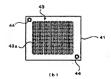












フロントページの続き

(51) Int.C1.7

F I

テーマコート'(参考)

G O 9 F 9/00

346

G09F 9/00

3 4 6 A

Million and Artificial

F ターム(参考) 2H088 EA02 FA01 FA16 HA12 HA14

MA03 MA20

2H089 NA38 OA12 DA16 TAD2 TA09

TA12 TA13 TA17

2H091 FA02Y FA14Y FA34Y FB02

FB08 FC01 FC02 FC26 FC30

FD04 FD05 FD06 FD12 GA02

GA13 LA12 LA30

5G435 AA17 BB12 EE33 FF03 FF13

GG 12 KK05

9-9